01;05;09

Электрическая перестройка дисперсионных характеристик спиновых волн в слоистых структурах металл–сегнетоэлектрик–феррит– сегнетоэлектрик–металл

© В.Е. Демидов, Б.А. Калиникос

С.-Петербургский государственный электротехнический университет

Поступило в Редакцию 6 июля 1999 г.

Теоретически исследован спектр спиновых волн в касательно намагниченной слоистой пленочной структуре металл–сегнетоэлектрик–феррит– сегнетоэлектрик–металл (МСФСМ). Проанализированы дисперсионные зависимости поперечных спиновых волн для наиболее просто технически реализуемого варианта слоистой структуры. Показано, что изменение диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрической пленки в два раза может приводить к изменению волнового числа спиновой волны, достигающего 40 сm⁻¹, и, как следствие, к изменению набега фазы волны до 10 π гаd на длине распространения 1 сm.

Одним из основных преимуществ спин-волновых устройств обработки сверхвысокочастотных сигналов является возможность их электрической перестройки. Эта перестройка осуществляется изменением напряженности поля подмагничивания, в которое помещается ферритовая пленка. Такой вид магнитной перестройки позволяет изменять характеристики устройств в широких пределах. Однако он имеет ряд недостатков, к которым относятся сравнительная громоздкость магнитных систем, малая скорость перестройки и большие энергозатраты.

В последнее время появились работы, посвященные применению сегнетоэлектрических материалов для перестройки СВЧ устройств. Возобновление интереса к данной проблеме, ранее активно исследовавшейся в 70-е гды [1], связано с существенными успехами, достигнутыми в последние годы в области синтеза высококачественных сегнетоэлектрических пленок. Современные сегнетоэлектрические пленки характеризуются большой величиной диэлектрической проницаемости, которая может изменяться в широких пределах при приложении внешнего электриче-

86

ского поля, и малым значением тангенса угла диэлектрических потерь на сверхвысоких частотах [2]. На основе нелинейных пленочных сегнетоэлектрических конденсаторов уже создан ряд СВЧ устройств: таких как фильтры, фазовращатели, переключатели и др. (см., например, [3]). Исследования скорости перестройки разработанных устройств показало, что характерные времена изменения диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрических пленок при воздействии видеоимпульсов напряжения не превосходят нескольких десятков наносекунд [4].

Целью данной работы является теоретический анализ спектра дипольнообменных спиновых волн в касательно намагниченных слоистых пленочных структурах металл-сегнетоэлектрик-феррит-сегнетоэлектрик-металл и возможности использования таких структур в электрически перестраиваемых СВЧ устройствах. Физическая предпосылка к работе состояла в том, что благодаря замедлению электромагнитных волн в ферритовой среде сдвиг волнового числа при изменении диэлектрической проницаемости может значительно превышать таковой в случае быстрых волн в чисто диэлектрическом волноводе.

Задача о спектре дипольно-обменных спиновых волн в слоистых структурах металл-диэлектрик-феррит-диэлектрик-металл (МДФДМ) была решена в работе [5]. Однако теория в [5] была построена в магнитостатическом приближении, то есть без учета электромагнитного запаздывания, что не позволяет использовать полученные результаты для описания структур МСФСМ.

Решение задачи о спектре волн в структуре МСФСМ в данной работе проводилось на основе совместного интегрирования уравнения движения намагниченности и полной системы уравнений Максвелла. Для этого использовался теоретический подход, базирующийся на функциях Грина системы уравнений Максвелла, ранее развитый для описания свойств дипольно-обменных спиновых волн в ферромагнитных пленках [5,6]. Рассматривалась неограниченная в плоскости *YOZ* плоскопараллельная слоистая структура, состоящая из изотропной ферромагнитной пленки толщиной *L*, имеющей намагниченность насыщения M_0 и диэлектрическую проницаемость ϵ_L , отделенной с обеих сторон от идеально проводящих металлических экранов диэлектрическими слоями с толщинами *a* и *b* и диэлектрическими проницаемостями ϵ_A и ϵ_B соответственно (рис. 1). Ферромагнитныя пленка намагничена до насыщения однородным постоянным магнитным полем напряженностью H_0 , приложенным вдоль оси *Z*. При решении задачи предполагалось, что



Рис. 1. Геометрия структуры.

неоднородные плоские волны $\exp(i(\omega t - k_{\zeta}\zeta))$ с волновым числом k_{ζ} , лежащим в плоскости *YOZ*, могут распространяться под произвольным направлением к постоянному магнитному полю. Направление распространения волны задавалось углом φ .

В результате решения было получено трансцендентное дисперсионное уравнение, описывающее связь частоты волн ω с волновым числом k_{ζ} . Для *n*-ой собственной волны это уравнение имеет вид:

$$(\Omega_{nk} - \omega_M A_n^{xx}) [\Omega_{nk} - \omega_M (A_n^{yy} \cos^2 \varphi + A_n^{zz} \sin^2 \varphi)] - (\omega_n + \omega_M A_n^{xz} \sin \varphi) (\omega_n - \omega_M A_n^{zx} \sin \varphi) = 0,$$
(1)

где

$$\begin{split} A_n^{xx} &= \frac{k_0^2 - \kappa_n^2}{\gamma^2 + \kappa_n^2} - \frac{k_\zeta^2 \gamma}{\sinh(\gamma d)(\gamma^2 + \kappa_n^2)^2} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \\ &\times \left(C_n^{10} \cosh(\gamma b) - C_n^{11} \cosh(\gamma a) \right) + \frac{k_\zeta^2}{\gamma N} \frac{1}{\gamma_L^2 + \kappa_n^2} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \\ &\times \left[T_B I_n^1 + T_B \frac{\gamma_L}{\gamma_B} \tanh(\gamma_B b) I_n^2 + T_A I_n^3 + T_A \frac{\gamma_L}{\gamma_A} \tanh(\gamma_A a) I_n^4 \right], \end{split}$$

Письма в ЖТФ, 1999, том 25, вып. 21

$$\begin{split} A_{n}^{yy} &= \frac{k_{0}^{2}}{\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2}} + \frac{k_{0}^{2}\gamma}{\sinh(\gamma d)(\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2})^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \\ &\times \left(C_{n}^{9}\sinh(\gamma b) - C_{n}^{12}\sinh(\gamma a)\right) + \frac{k_{0}^{2}\gamma_{L}}{\gamma^{2}} \frac{1}{\gamma_{L}^{2} + \kappa_{n}^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \\ &\times \left[T_{B}I_{n}^{5} + T_{B}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{B}}\tanh(\gamma_{B}b)I_{n}^{6} + T_{A}I_{n}^{7} + T_{A}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{A}}\tanh(\gamma_{A}a)I_{n}^{8}\right], \\ A_{n}^{xz} &= \frac{k_{\zeta}\gamma^{2}}{\sinh(\gamma d)(\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2})^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \left(C_{n}^{9}\cosh(\gamma b) + C_{n}^{12}\cosh(\gamma a)\right) \\ &- \frac{k_{\zeta}}{N}\frac{1}{\gamma_{L}^{2} + \kappa_{n}^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \left[T_{B}I_{n}^{6} + T_{B}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{B}}\tanh(\gamma_{B}b)I_{n}^{5} \\ &+ T_{A}I_{n}^{8} + T_{A}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{A}}\tanh(\gamma_{A}a)I_{n}^{7}\right], \\ A_{n}^{zx} &= \frac{k_{\zeta}\gamma^{2}}{\sinh(\gamma d)(\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2})^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \left(C_{n}^{10}\sinh(\gamma b) + C_{n}^{11}\sinh(\gamma a)\right) \\ &- \frac{k_{\zeta}}{N}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{L}^{2} + \kappa_{n}^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \left[T_{B}I_{n}^{2} + T_{B}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{B}}\tanh(\gamma_{B}b)I_{n}^{1} \\ &+ T_{A}I_{n}^{4} + T_{A}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{L}}\tanh(\gamma_{A}a)I_{n}^{3}\right], \\ A_{n}^{zz} &= -\frac{\gamma^{2}}{\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2}} \frac{\gamma^{3}}{L(1 + \delta_{0n})} \left[T_{B}I_{n}^{2} + T_{B}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{B}}\tanh(\gamma_{B}b)I_{n}^{1} \\ &+ T_{A}I_{n}^{4} + T_{A}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{A}}\tanh(\gamma_{A}a)I_{n}^{3}\right], \\ A_{n}^{zz} &= -\frac{\gamma^{2}}{\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2}} + \frac{\gamma^{3}}{\sinh(\gamma d)(\gamma^{2} + \kappa_{n}^{2})^{2}} \frac{2}{L(1 + \delta_{0n})} \\ &\times \left[T_{B}I_{n}^{5} + T_{B}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{B}}\tanh(\gamma_{B}b)I_{n}^{6} + T_{A}I_{n}^{7} + T_{A}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{A}}\tanh(\gamma_{A}a)I_{n}^{8}\right], \\ N &= \sinh(\gamma d) \left[\cosh(\gamma_{L}L)\left(\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{B}}\tanh(\gamma_{B}b)I_{n}^{6} + T_{A}I_{n}^{7} + T_{A}\frac{\gamma_{L}}{\gamma_{A}}\tanh(\gamma_{A}a)I_{n}^{8}\right], \\ + \sinh(\gamma_{L}L)\left(1 + \frac{\gamma_{L}^{2}}{\gamma_{A}\gamma_{B}}}\tanh(\gamma_{A}a)\tanh(\gamma_{A}a)\tanh(\gamma_{B}b)\right)\right], \end{split}$$

$$\begin{split} T_{A} &= \sinh(\gamma a) - \frac{\gamma}{\gamma_{B}} \tanh(\gamma_{B}b) \cosh(\gamma a), \\ T_{B} &= -\sinh(\gamma b) + \frac{\gamma}{\gamma_{A}} \tanh(\gamma_{A}a) \cosh(\gamma b), \\ I_{n}^{1} &= -1/4(C_{n}^{1}K_{n}^{+} + C_{n}^{5}K_{n}^{-}) + D_{n}C_{n}^{10}, \quad I_{n}^{2} &= -1/4(C_{n}^{2}K_{n}^{+} - C_{n}^{6}K_{n}^{-}) + D_{n}C_{n}^{10}, \\ I_{n}^{3} &= 1/4(C_{n}^{3}K_{n}^{+} + C_{n}^{7}K_{n}^{-}) - D_{n}C_{n}^{11}, \quad I_{n}^{4} &= 1/4(C_{n}^{4}K_{n}^{+} + C_{n}^{8}K_{n}^{-}), \\ I_{n}^{5} &= -1/4(C_{n}^{1}K_{n}^{+} - C_{n}^{5}K_{n}^{-}) + D_{n}C_{n}^{0}, \quad I_{n}^{6} &= -1/4(C_{n}^{2}K_{n}^{+} - C_{n}^{6}K_{n}^{-}) + D_{n}C_{n}^{0}, \\ I_{n}^{7} &= -1/4(C_{n}^{3}K_{n}^{+} - C_{n}^{7}K_{n}^{-}), \quad I_{n}^{8} &= 1/4(C_{n}^{4}K_{n}^{+} - C_{n}^{8}K_{n}^{-}) + D_{n}C_{n}^{12}, \\ K_{n}^{+} &= \frac{\gamma_{L}}{\gamma + \gamma_{L}} + \frac{\gamma_{L}(\gamma + \gamma_{L}) - 2\kappa_{n}^{2}}{(\gamma + \gamma_{L})^{2} + (2\kappa_{n})^{2}}, \quad K_{n}^{-} &= \frac{\gamma_{L}}{\gamma - \gamma_{L}} + \frac{\gamma_{L}(\gamma - \gamma_{L}) - 2\kappa_{n}^{2}}{(\gamma - \gamma_{L})^{2} + (2\kappa_{n})^{2}}, \\ C_{n}^{1} &= \cosh((\gamma + \gamma_{L})L + \gamma a) - \cosh(\gamma a), \\ C_{n}^{2} &= \sinh((\gamma + \gamma_{L})L + \gamma a) - \cosh(\gamma a), \\ C_{n}^{2} &= \sinh((\gamma + \gamma_{L})L + \gamma a) - \sinh(\gamma a), \\ C_{n}^{5} &= \cosh((\gamma - \gamma_{L})L + \gamma a) - \sinh(\gamma a), \\ C_{n}^{5} &= \cosh((\gamma - \gamma_{L})L + \gamma a) - \sinh(\gamma a), \\ C_{n}^{7} &= \cosh(\gamma_{L}L - \gamma b) - \sinh(\gamma(L + b)), \\ C_{n}^{8} &= \sinh(\gamma_{L}L + \gamma b) - \sinh(\gamma(L + b)), \\ C_{n}^{6} &= -\sinh(\gamma_{a})(-1)^{n} + \sinh(\gamma(L + a)), \\ C_{n}^{11} &= -\cosh(\gamma a)(-1)^{n} + \cosh(\gamma(L + a)), \\ C_{n}^{11} &= -\cosh(\gamma b)(-1)^{n} - \sinh(\gamma(L + b)). \end{aligned}$$
Buttlet ofoothere use

$$D_n = \frac{1}{\gamma^2 + \kappa_n^2},$$

$$\gamma^2 = k_{\zeta}^2 - k_0^2, \quad k_0^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0,$$

$$\gamma_L^2 = k_{\zeta}^2 - k_L^2, \quad k_L^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_L,$$

$$\gamma_A^2 = k_{\zeta}^2 - k_A^2, \quad k_A^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_A,$$
$$\gamma_B^2 = k_{\zeta}^2 - k_B^2, \quad k_B^2 = \omega^2 \epsilon_0 \mu_0 \epsilon_B,$$
$$d = a + b + L.$$

Остальные обозначения такие же, как в [5].

Полученное уравнение является приближенным, так как оно получено в первом порядке теории возмущений. Приделы применимости такого приближения исследованы в [6].

Выражения для матричных элементов A_n^{ij} приведены для случая обменных граничных условий, соответствующих свободным поверхностным спинам. Этот случай является наиболее выгодным с точки зрения влияния свойств сегнетоэлектрических слоев на спектр спиновых волн.

Дисперсионное уравнение (1) решалось численно при различных значениях параметров. В результате было установлено, что изменение диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрических слоев оказывает наибольшее влияние на дисперсию спиновых волн, распространяющихся перпендикулярно полю постоянного намагничивания ($\varphi = 90^{\circ}$).

На рис. 2, *а* изображены дисперсионные зависимости спиновой волны низшего типа n = 0 для наиболее просто технически реализуемого варианта слоистой структуры. Такая структура представляет собой ферритовую пленку, с одной стороны которой находится толстая подложка с малой диэлектрической проницаемостью, а с другой стороны — сегнетоэлектрическая пленка со сформированной на ней металлической структурой управления. На рисунке показаны только медленные ветви спектра. Собственно электромагнитные (быстрые) волны при толщинах a = 50, 100 и 200 μ m имеют частоты отсечки 50, 25 и 12 GHz соответственно. Соответствующие им зависимости $\omega(k_{\zeta})$ на рисунке не показаны. При расчете принято: $L = 20 \,\mu$ m, $b \to \infty$, $\epsilon_L = 14$, $\epsilon_B = 14$, $\epsilon_A = 1000, M_0 = 1750$ G, $H_0 = 3000$ Oe. Цифры у кривых соответствуют толщине сегнетоэлектрического слоя *a*.

На рис. 2, *b* показана зависимость сдвига волнового числа Δk от абсолютного значения волнового числа k_{ζ} при изменении ϵ_A от 1000 до 500. (Выбранные значения ϵ_A соответствуют характеристикам пленочных сегнетоэлектрических материалов, существующих в настоящее время). Как видно из рисунка, эта зависимость имеет максимум. Положение и величина максимума зависит от толщины сегнетоэлектрического слоя. При увеличении *а* максимум сдвигается в область меньших волновых



Рис. 2. Дисперсионные характеристики (*a*) и зависимость смещения волнового числа от абсолютного значения волнового числа при изменении ϵ_A от 1000 до 500 при различных толщинах диэлектрического слоя (*b*).

чисел и увеличивается по абсолютному значению. При $a = 200 \,\mu \text{m} \,\Delta k$ достигает значений около $40 \,\text{cm}^{-1}$.

Полученную немонотонную зависимость $\Delta k(k_{\zeta})$ можно объяснить "расталкиванием" дисперсионных ветвей быстрых и медленных волн. Чем больше толщина диэлектрического слоя, тем ближе лежат ветви собственно спиновых и быстрых электромагнитных волн и тем сильнее их гибридизация. Изменение ϵ_A приводит к пропорциональному изменению частоты отсечки. При этом изменяется величина гибридизации. Оптимальная с точки зрения управления спектром спиновых волн ситуация реализуется при таких значениях H_0 , a и ϵ_A , при которых



Рис. 3. Частотная зависимость набега фазы волны на длине распространения 1 ст при различных величинах ϵ_A .

частота отсечки быстрых волн лежит несколько выше начала спектра спиновых волн. Для $H_0 = 3000$ Ое и $\epsilon_A = 1000$ оптимальное значение *a* составляет около 200 μ m.

Исследование зависимости сдвига волнового числа от толщины ферритовой пленки показало, что увеличение L приводит к "усилению" перестройки. Однако для пленок с толщиной более 50 μ m спектр $\omega(k_{\zeta})$ становится сильно немонотонным, что может быть неудобным для построения конкретных устройств.

На рис. З показаны рассчитанные характеристики фазовращателя, построенного на слоистой структуре металл–сегнетоэлектрик–феррит с описанными выше параметрами для случая $a = 200 \,\mu$ m. Длина распространения волн принята 1 сm. Цифры у кривых соответствуют величинам ϵ_A , использованных в расчетах. Как видно из рисунка, при изменении диэлектрической проницаемости сегнетоэлектрической пленки от 1000 до 500 наблюдается изменение набега фазы волны, достигающее 10π гаd в частотном диапазоне в несколько десятков мегагерц.

Полученные результаты показывают, что на базе слоистых структур МСФСМ могут быть практически реализованы спин-волновые устройства, рабочие характеристики которых эффективно управляются электрическим полем.

Данная работа профинансирована Российским фондом фундаментальных исследований (грант 99–02–16370) и Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации (грант 97–8.3–13).

Список литературы

- [1] Сегнетоэлектрики в технике СВЧ / Под ред. Вендика О.Г. М.: Сов. радио, 1979. 272 с.
- [2] Lancaster M.J., Powell J., Porch A. // Supercond. Sci. Technol. 1998. V. 11. P. 1323–1334.
- [3] Golovkov A.A., Kalinikos D.A., Kosyrev A.B., Samoilova T.B. // Electronics Lett. 1998. V. 34. N. 14. P. 1389–1390.
- [4] Козырев А.Б., Солдатенков О.И., Иванов А.В. // Письма в ЖТФ. 1998. Т. 24. В. 19. С. 19–25.
- [5] Дмитриев В.Ф., Калиникос Б.А. Изв. вузов. Физика. 1988. Т. 31. № 11. С. 24–53.
- [6] Калиникос Б.А. Изв. вузов. Физика. 1981. Т. 24. № 8. С. 42–56.